文章编号:1001-5078(2010)02-0132-04

· 激光技术与应用 ·

# 基于 APD 阵列三维成像激光雷达信噪比分析

任熙明,李 丽,鄢冬斌 (北京航空航天大学电子信息工程学院,北京100191)

**摘 要:**基于雪崩光电二极管 APD 阵列的三维成像激光雷达采用激光单脉冲直接获取三维图像。为了仿真评估系统的性能,主要分析了 APD 阵列增益对系统信噪比和探测概率的影响, APD 阵列的阈值电压对系统探测概率的影响。仿真结果表明,当选取合适的 APD 阵列增益 时,系统的信噪比和探测概率可以达到最大值;APD 阵列阈值电压的增大会降低系统的探测 概率,并且对系统的探测概率影响很大。

关键词:激光雷达;APD 阵列;信噪比;探测概率

中图分类号:TN958.98 文献标识码:A

# SNR analysis of 3D imaging ladar based on APD arrays

#### REN Xi-ming, LI Li, YANG Dong-bin

(Beijing University of Aeronautics and Astronautics Institute of Electronics and Information Engineering, Beijing 100191, China)

Abstract:3D imaging LADAR based on APD arrays captures 3D image with single laser pulse. In order to emulate and evaluate the system performance, the signal-to-noise (SNR) and probability of detection (Pd) vs. the gain and threshold voltage of APD arrays were discussed in this paper. And t1he simulation results indicate that selecting an appropriate gain of APD arrays, the SNR and Pd can achieve the maximum; as threshold voltage of detector arrays increasing, it will reduce the probability of detection with a great influence.

Key words: ladar; APD arrays; signal-to-noise; probability of detection

# 1 引 言

基于雪崩光电二极管 APD 阵列的三维成像激 光雷达采用激光单脉冲直接获取三维图像。成像器 件由 APD 阵列及其读出集成电路(ROIC)组成。为 了仿真评估系统的性能,为系统总体设计提供依据, 分析了系统的噪声源,给出了系统的噪声等效功率, 同时结合系统使用要求合理地选择仿真参数,基于 美国 BAE SYSTEMS 的 3D Flash LADAR 模型<sup>[1]</sup> 对 APD 阵列的信噪比和探测概率影响因素和变化规 律进行了仿真和分析。

# 2 基于 APD 阵列三维成像激光雷达系统

基于 APD 阵列三维成像激光雷达系统工作原 理如图 1 所示,脉冲激光经发射光学系统扩束后照 射到目标场景上,接收光学系统收集回波信号光并 投射到 APD 阵列上,读出集成电路(ROIC)对 APD 阵列中每一个像元的数据进行并行处理,每个像元



基金项目:航空科学基金项目(No. 20070151002);预研基金项目(No. 9140A01010108HK0128)资助。

作者简介:任熙明(1985 - ),男,硕士研究生,主要从事激光成像,光电探测,图像处理等方面研究。E-mail:rxmbit@gmail.com

收稿日期:2009-08-12;修订日期:2009-09-24

单独测量激光脉冲的往返时间、目标角位置。因此, 每个像元的作用相当于一个激光测距机,从而获取 目标的角 – 角 – 距离图像(Angle-Angle-Range)<sup>[2]</sup>。 其中 APD 工作在盖革模式<sup>[3-4]</sup>下,即反向偏置电 压高于雪崩电压的工作方式,具有单光子探测 能力。

#### 3 噪声源分析

系统的噪声主要有外部噪声和内部噪声。外部 噪声主要有大气的后向散射和太阳光辐射引入的噪 声。内部噪声主要是 APD 的暗电流噪声和热噪声。 3.1 大气后向散射噪声电流

$$i_{\text{bseat}} = \frac{R_{\lambda} A_{\text{rec}} T_{\text{emit}} T_{\text{rec}} \sigma \beta_{\text{scr}} \beta \frac{c}{2} E_L \exp[-2\alpha_0 r_{\text{obs}} \beta_{\text{scr}}]}{R_s(l)^2}$$
(1)

式中, $R_{\lambda}$  为探测器灵敏度; $A_{rec}$ 为探测器有效面积,  $T_{enit}$ , $T_{rec}$ 分别是发射与接收光学系统透过率; $\sigma$  是消 光系数; $\beta_{ser}$ 是散射消光系数比; $\beta$  是散射方向与照 明方向成 180°时的散射系数;c 为光速; $E_{L}$ 为发射 激光能量; $\alpha_{0}$  为大气质量消光系数; $r_{obs}$ 为探测器到 最近散射点的距离; $R_{s}(l)$ 是散射点与系统之间的 距离。

3.2 太阳噪声电流

$$i_{\rm solar} = \frac{R_{\lambda} \Delta \lambda \rho E_{\lambda} N^4 d^4 \pi T_{\rm emit} T_{\rm rec} \exp(-\alpha R)}{8R^2} \qquad (2)$$

式中, $\Delta\lambda$  为滤光片光谱带宽; $\rho$  为目标反射率;d 为 接收像元有效面积; $N^2$  为像元数; $E_\lambda$  为太阳光谱辐 照度; $\alpha$  为大气衰减系数。

3.3 暗电流

$$i_{\rm drk} = J_{\rm drk} A_{\rm det} \tag{3}$$

式中, J<sub>drk</sub> 是单位面积暗电流; A<sub>det</sub> 是探测器有效面积。

3.4 热噪声电流

热噪声是电阻中电子的热运动引起的噪声电 流,热噪声电流为:

$$i_{nl} = \sqrt{\frac{4kTB_w}{R_l}} \tag{4}$$

式中, $R_l$ 为 APD 探测器的负载电阻;k为玻耳兹曼 常数;T为热力学温度<sup>[5]</sup>, $B_w$ 为探测器噪声带宽。

3.5 噪声等效功率

上述四种主要噪声对 APD 探测阵列的影响由 噪声等效功率式(5)体现:

$$\sqrt{\frac{i_{nl}^{2} + 2q(i_{scat} + i_{solar} + i_{dark})M^{2}[k_{e}M + (2 - \frac{1}{M})(1 - k_{e})]B_{n}}{R_{\lambda}M}}$$
(5)

式中,q为电子电荷;M探测器增益; $k_e$ 为电离率; $B_n$ 为探测器噪声带宽。

#### 4 信噪比和探测概率仿真

信噪比 SNR 定义为信号的峰值功率与噪声功 率的均方根值的比值。基于 APD 阵列的三维成像 激光雷达系统信噪比可由公式(6)表示<sup>[1]</sup>:

$$\mathrm{SNR} = \frac{\left\{\frac{E_L}{bt \sqrt{\frac{2}{\pi}}}e^{-2\left[\frac{(v1-\mathrm{mid})\mathrm{IFOV}}{bw_s}\right]^2}e^{-2\left[\frac{(v2-\mathrm{mid})\mathrm{IFOV}}{bw_s}\right]^2}\right\}}{\mathrm{NEP}\pi R^2} \times$$

 $\eta_{B}\rho e^{-2(\alpha R + \alpha_{s} T_{ob}\beta_{rat})} \times T_{opt} \times A_{rec}$  (6) 式中, $\eta_{B}$  是在视场(FOV)中的几何重叠因子;IFOV 是瞬时视场。

在直接检测方式下,探测器接收到大量光子,并 产生大量的光电子,其噪声出现的概率密度函数可 以用高斯概率密度函数来表示。在线性放大条件 下,探测器的信号噪声、暗电流噪声、背景噪声和热 噪声等噪声之和仍然具有高斯分布的统计特性<sup>[6]</sup>。 探测概率为:

$$P_{d} = \frac{1}{2} \left[ 1 + \operatorname{erf} \left( \frac{\operatorname{SNR} - \operatorname{TNR}}{\sqrt{2}} \right) \right]$$
(7)

式中,TNR 为阈值噪声比。根据 S. O. Rice 的统计 检测理论,脉冲检测受限系统的阈值噪声比(TNR) 可表示为<sup>[6]</sup>:

$$\Gamma NR = \left[ 2\ln \left( \frac{2R_{\max}B_n}{\sqrt{3}cFAR} \right) \right]^{1/2}$$
(8)

式中,FAR 为平均虚警概率; R<sub>max</sub>为最大探测距离。

综合考虑 APD 室温工作下的量子效率、电离率 和灵敏度等特性,选择 InGaAs/InP APD 作为 1550 nm 波长单光子探测器<sup>[5,7]</sup>。仿真中的 APD 采 用美国 voxtel 公司的 VGG-GAK NIR Geiger-Mode APD,增益 M = 1 时,其参数为:量子效率  $\eta = 60\%$ , 电离率 k = 0.45,灵敏度  $R_I = 0.7$  A/W ( $\lambda = 1550$  nm)。采用微片激光器,输出光强服从高斯分 布。仿真参数参考如表1所示。

信噪比 SNR 和探测概率  $P_d$  仿真结果如图 2、图 3 所示。在 1000 m 外放置 5 m×5 m 参考物所得信 噪比 SNR 分布和探测概率  $P_d$  分布仿真结果如图 4、 图 5 所示。

物理量	参数
λ	1550 nm
Power( $E_L$ )	300 μJ
Divergence Angle	10 mrad
σ	1.55 km <sup>-1</sup>
$T_{ m emit}$	0.8
$T_{ m rec}$	0.6
$\beta_{scr}$	0.0545
β	0.994
$\alpha_0$	0.74 km <sup>-1</sup>
$\eta_B$	0.9
IFOV	50 µrad
APD Pixels	128 × 128
Pixel interval	100 µm
Effective Diameter	30 µm
Absolute Range	1000 m
М	60





# 5 影响系统性能因素分析

5.1 APD 阵列增益对系统性能的影响

依次改变 APD 阵列增益 M = 10,60,200,其他 参数保持不变,对系统信噪比 SNR 和探测概率  $P_d$ 



进行仿真。结果如图 6 所示, APD 阵列增益 10 由变为 60 时,系统信噪比和探测概率由小变大, APD 阵列增益 60 由变为 200 时,系统信噪比和探测概率由小变大。





系统信噪比和探测概率随着 APD 阵列增益变 化仿真结果如图 7 所示,曲线出现了信噪比和探测 概率极大值点,选择极大值点附近的探测阵列的增



图 7 信噪比 SNR 和探测概率 P<sub>d</sub> 与增益 M 的关系

益能获得较好的系统性能。

5.2 探测阵列阈值电压对系统性能的影响 阈噪比定义:

$$\text{FNR} = \frac{V_T}{V_{n1}} \tag{9}$$

式中, $V_r$ 为探测阈值电压; $V_{n1}$ 为无激光回波信号时 噪声的电压均方根值。

依次改变 APD 探测阵列阈值电压  $V_T = 0.36 \text{ mV}, 0.44 \text{ mV}, 0.51 \text{ mV}, 其他参数保持不$  $变, 对系统探测概率 <math>P_d$  进行仿真, 结果如图 8 所示, 可见随着 APD 阵列阈值电压  $V_T$  的增大, 系统探测概 率  $P_d$  变差。



40

35

30 ze

5

0ئـ 9

8.5



降,APD 阵列阈值电压的选取对系统的探测概率 影响很大。

### 参考文献:

- [1] Robert J Grasso, George F Dippel, Leonard E Russo. A model and simulation to predict 3D imaging ladar sensor systems performance in real-world type environment[J].
   SPIE,2006,6303:1 12.
- [2] 李琦,迟欣.基于盖革模式 APD 阵列的单脉冲 3D 激光 雷达原理和技术 [J].激光与红外,2006,36(12): 1116-1119.
- [3] 寇松峰,陈钱. 基于 4 元 APD 阵列的激光测距技术研 究[J]. 激光与红外,2008,38 (6):537-540.
- [4] Brian F Aull, Andrew H Loomis, Douglas J Young, et al. Geiger-mode avalanche photodiodes for three-dimensional imaging [J]. Lincoln Laboratory Journal, 2002, 13 (2): 335 - 336.
- [5] 孙志斌,马海强,雷鸣.近红外单光子探测器[J].物理 学报,2007,56(10):5790-5796.
- [6] Yura H T. Threshold detection in the presence of atmospheric turbulence [ J ]. Appl. Opt., 1995, 34 (6): 109721102.
- Bruno Dion, Patrick Lepage, Nick Bertone. High performing photodiodes fordemanding applications [C]. Leos Summer Topical Meetings, 2006(20):29 32.

APD 阵列阈值电压  $V_r$ ,漏警概率 $(1 - P_d)$ 与阈噪 比 TNR 三者之间的关系仿真结果如图 9 所示,在阈 噪比一定的情况下,探测器阈值电压  $V_r$  平均增加 0.02 mV会导致探测概率 5% 的下降。

阈噪比 TNR 的关系

7.5

阈噪比 TNR

探测器阈值电压  $V_T$  和漏警概率 1 –  $P_d$  与

8

#### 6 结 论

0.58

0.56

0.54

0.52

0.5

0.48 0.46

0.44

0.42

图9

阈值电压 V, /mv

- **V**\_

-1-PD

6.5

基于美国 BAE SYSTEMS 的 3D Flash LADAR 模型,结合实际系统设计进行了信噪比和探测概率的仿真和分析。结果表明:在 APD 阵列增益选定某一值时,系统的信噪比和探测概率有最大值,可以以此为依据选取合适的 APD 阵列的增益。APD 阵列阈值电压 V<sub>r</sub> 的增大,会降低系统的探测概率。在阈噪比一定的情况下, APD 阵列阈值电压 V<sub>r</sub> 平均增加 0.02 mV 会导致探测概率 5% 的下